

## **MINIFLEX® 3-BFNH L-HD**

Part No. 20660-0\*\*E-01, 20780-0\*\*E-01

## Test Report

Product Specification no. PRS-2073

5	T24031	August 2, 2024	S.Shigekoshi	M.Muro	T.Masunaga
4	T22003	January 7, 2022	M.Muro	-	H.Ikari
3	T19124	October 1, 2019	S.Shigekoshi	M.Muro	H.Ikari
2	T16085	July 1, 2016	M.Muro	-	Y.Shimada
Rev.	ECN	Date	Prepared by	Checked by	Approved by

Confidential C I-PEX Inc. QKE-DFFDE07-07 REV.10

## MINIFLEX 3-BFNH L-HD Test Report

1. 目的

MINIFLEX 3-BFNH L-HD コネクタの性能を製品規格 PRS-2073 に基づいて評価する。

2. 試料

(1) Connector: MINIFLEX 3-BFNH L-HD (P/N 20660-0\*\*E-01) MINIFLEX 3-BFNH L-HD-B (P/N 20780-0\*\*E-01)

(2) FPC: 太洋テクノレックス(株) 製

嵌合部厚さ:t=0.20±0.03 (実測:0.19~0.20mm)

3. 試験順序

全ての評価は表1の試験順序に従って行った。

4. 結果

表 2-1~2-6、グラフ 1~14 参照。試験条件の詳細は PRS-2073 参照。 n 数は測定データを意味する。

5. 結論

全ての資料が製品規格(PRS-2073)の必要条件を満足した。

表1 試験順序

試験項目								グルー	プ							
山州人	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	J	K	L	М	N	Р	Q	R
接触抵抗	2,7			1,3, 5	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3			
耐電圧								2,6	2,6							
絶縁抵抗								3,7	3,7							
温度上昇																1
アクチュエータロック力	1,5															
アクチュエータ解除力	3,6															
FPC 保持力		1,3										1				
耐久性	4	2														
端子保持力			1													
振動				2												
· 衝撃				4												
微加振試験					2											
熱衝撃						2										
高温放置							2									
高温高湿通電								4								
高温高湿放置									4							
低温放置										2						
ガス(H <sub>2</sub> S)											2					
ガス (SO <sub>2</sub> )												2				
塩水噴霧													2			
半田付け性														1		
半田耐熱性											<b>-</b>				1	<b>-</b>

※グループ表中の番号は、試験順序を示す。

表 2-1 試験結果

試験項目	SE SE	定内	<del></del>	規格	Set	_			データ			判定
武씨	) <del>,</del>	初走内	<u></u>	况恰	Set	n	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	刊止
		*т	初期	60mΩ MAX.	5	155	26.918	35.65	17.41	4.717	41.069	0
	接触抵抗	'	20 回後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	ס	100	-0.443	6.03	-6.96	3.137	8.968	0
	$(m\Omega)$	*B	初期	60mΩ MAX.	-	155	21.740	32.74	11.82	6.439	41.057	0
			20 回後	$\Delta$ R=40m $\Omega$ MAX.	5	155	-0.066	6.64	5.98	3.144	9.366	0
		31P	初期	7.595N MAX. (0.245N/Pos.	5	5	2.688 (0.087)	2.86 (0.09)	2.55 (0.08)	0.131 (0.004)	3.081 (0.099)	0
		011	20 回目	×31P)	0		2.362 (0.076)	2.55 (0.08)	2.29 (0.07)	0.107 (0.003)	2.683 (0.087)	0
		39P	初期	9.555N MAX. (0.245N/Pos.	5	5	3.336 (0.086)	3.46 (0.09)	3.16 (0.08)	0.112 (0.003)	3.672 (0.094)	0
	ACT ロックナカ		20 回目	` ×39P)	5		2.914 (0.075)	3.09 (0.08)	2.76 (0.07)	0.121 (0.003)	3.277 (0.084)	0
A グループ	(N)	61P	初期	14.945N MAX. (0.245N/Pos.		5	5.028 (0.082) 4.506	5.23 (0.09) 4.61	4.84 (0.08) 4.42	0.151 (0.002) 0.068	5.481 (0.090) 4.710	0
N J V J			20 回目	×61P)			(0.074)	(0.08)	(0.07)	(0.001)	(0.077)	0
耐久性		71P	初期	17.395N MAX. (0.245N/Pos.	5	5	5.924 (0.083)	6.10 (0.09)	5.78 (0.08)	0.117 (0.002)	6.275 (0.088)	0
		7 11	20 回目	×71P)	J	J	5.182 (0.073)	5.28 (0.07)	5.09 (0.07)	0.083 (0.001)	5.431 (0.076)	0
		31P	初期	0.434N MIN. (0.014N/Pos.	5	5	1.854 (0.060)	1.98 (0.06)	1.76 (0.06)	0.082 (0.003)	1.608 (0.052)	0
			20 回目	` ×31P)			1.616 (0.052)	1.69 (0.05)	1.53 (0.05)	0.062 (0.002)	1.430 (0.046)	0
		39P	初期	0.546N MIN. (0.014N/Pos.	5	5	2.406 (0.062)	2.65 (0.07)	2.29 (0.06)	0.147	1.965 (0.050)	0
	ACT 解除力		20 回目	×39P)			2.102 (0.054)	2.26 (0.06)	1.96 (0.05)	0.122 (0.003)	1.736 (0.045)	0
	(N)	61P	初期	0.854N MIN. (0.014N/Pos.	5	5	3.678 (0.060) 3.106	3.88 (0.06)	3.52 (0.06)	0.135 (0.002) 0.117	3.273 (0.054)	0
			20 回目	×61P)			(0.051) 4.162	3.20 (0.05) 4.41	2.91 (0.05) 3.94	(0.002) 0.189	2.755 (0.045) 3.595	0
		71P	初期	0.994N MIN. (0.014N/Pos.	5	5	(0.059)	(0.06)	(0.06)	(0.003)	(0.051)	0
			20 回目	×71P)			3.628 (0.051)	3.81 (0.05)	3.51 (0.05)	0.118 (0.002)	3.274 (0.046)	0

表 2-2 試験結果

試験項目	測定内容		₹	規格	Set	n			データ			判定
	/////	ברניו.	<b>a</b>		361	"	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	十九仁
	31P		初期	4.03N MIN. (0.13N /Pos. ×31P)	5	5	12.778 (0.412)	13.03 (0.42)	12.59 (0.41)	0.185 (0.006)	12.223 (0.394)	0
	314		20 回後	3.10N MIN. (0.10N /Pos. ×31P)		Э	11.626 (0.375)	11.78 (0.38)	11.45 (0.37)	0.121 (0.004)	11.263 (0.363)	0
	39P		初期	5.07N MIN. (0.13N /Pos. ×39P)	5	5	16.104 (0.413)	16.41 (0.42)	15.78 (0.40)	0.262 (0.007)	15.318 (0.393)	0
B グループ	331		20 回後	3.90N MIN. (0.10N /Pos. ×39P)		J	14.618 (0.375)	14.85 (0.38)	14.25 (0.37)	0.257 (0.007)	13.847 (0.355)	0
FPC 保持力 (N)	61P		初期	7.93N MIN. (0.13N /Pos. ×61P)	- 5	5	25.252 (0.414)	25.53 (0.42)	24.84 (0.41)	0.282 (0.005)	24.406 (0.400)	0
	011		20 回後	6.10N MIN. (0.10N /Pos. ×61P)	J	3	22.640 (0.371)	22.96 (0.38)	22.18 (0.36)	0.302 (0.005)	21.734 (0.356)	0
	71P		初期	9.23N MIN. (0.13N /Pos. ×71P)	5	5 -	29.154 (0.411)	29.54 (0.42)	28.44 (0.40)	0.424 (0.006)	27.882 (0.393)	0
			20 回後	7.10N MIN. (0.10N /Pos. ×71P)		J	26.446 (0.372)	27.02 (0.38)	25.99 (0.37)	0.408 (0.006)	25.222 (0.355)	0
C グループ 保持力 (N)	峁	子		0.3N MIN.	5	30	0.690	0.87	0.53	0.091	0.417	0
			初期	60mΩ MAX.			26.916	36.62	17.64	4.674	40.938	0
		*T	振動後	ΔR=40mΩ		155	-0.025	5.73	-5.89	2.838	8.489	0
	接触抵抗 (mΩ)		衝擊後	MAX.			-0.180	6.39	-6.48	3.357	9.891	0
D グループ	(11122)		初期	60m $\Omega$ MAX.			21.708	32.73	11.62	6.355	40.773	0
		×в	振動後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	-0.065	6.44	-6.80	3.189	9.502	0
振動 衝撃			衝撃後	MAX.			0.067	6.41	-5.94	3.167	9.568	0
	瞬断		振動中	1µsec.	10	10			瞬断なし	,		0
			衝撃中	MAX.					瞬断なし	,		0
	外組		振動後	機能を損なう	10	10	異常なし					
	ノ □ 医元	外観		異常無き事					異常なし	,		0

表 2-3 試験結果

=-4#475	Neute-			\\r\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			データ			MIC		
試験項目	測点	它内容	台 	規格	Set	n	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	判定
		Т	初期	60mΩ MAX.		155	27.185	36.33	17.68	4.578	40.919	0
	接触抵抗		試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	-0.822	6.10	-6.29	3.313	9.117	0
E グループ	$(m\Omega)$	0	初期	60mΩ MAX.	_	455	21.729	32.26	11.98	5.890	39.399	0
微加振		В	試験後	ΔR=40mΩ MAX.	5	155	-0.054	6.73	-6.27	3.109	9.273	0
	瞬断		試験中	1µsec. MAX.	10	10			瞬断なし	,		0
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10	異常なし			0		
		Т	初期	60mΩ MAX.	5	155	26.682	35.11	17.59	4.479	40.119	0
F グループ	接触抵抗 (mΩ)	'	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	Э	155	0.174	5.73	-5.95	3.284	10.026	0
		_	初期	60mΩ MAX.	_	455	21.832	32.26	11.62	6.455	41.197	0
熱衝撃		В	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	-0.371	6.94	-6.86	2.992	8.605	0
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10			異常なし	,		0
		* <sub>T</sub>	初期	60mΩ MAX.	_	155	27.061	35.88	17.86	4.537	40.672	0
0 #ill = f	接触抵抗	\	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.469	6.16	-5.17	3.130	9.859	0
G グループ 高温放置 	$(m\Omega)$	*r	初期	60mΩ MAX.	_	155	21.886	32.37	11.83	6.374	41.008	0
		*В	試験後	ΔR=40mΩ MAX.	5	155	0.458	5.69	-5.37	3.126	9.836	0
	外観		96 時間後	機能を損かう		10		異常なし				0

表 2-4 試験結果

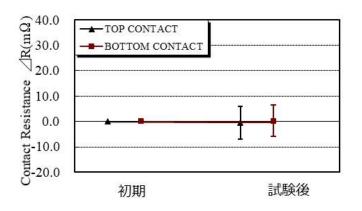
試験項目	\$BILE	定内容	<del></del>	規格	Set				データ			判定	
山原先设口	XUX.	Œ l' 31	<b>□</b>	みだけ古	061	"	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	十九	
		Т	初期	60mΩ MAX.	_	155	27.209	36.30	18.00	4.646	41.147	0	
	接触抵抗	1	試験後	ΔR=40mΩ MAX.	5	155	-0.282	5.40	-6.11	3.137	9.129	0	
	$(m\Omega)$	В	初期	60mΩ MAX.	5	155	21.749	32.44	11.43	6.666	41.747	0	
		Ь	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	J	100	-0.364	5.46	-5.83	3.161	9.119	0	
H グループ		Т	初期	沿面放電、	5	150			異常なし	,		0	
	耐電圧	ľ	試験後	空中放電、	J	130			異常なし	,		0	
高温高湿通電			初期	絶縁破壊等の	F	150			異常なし	,		0	
		В	試験後	異常無きこと	5	130			異常なし	,		0	
	絶縁抵抗 (MΩ)	Т	初期		5	150		М	IN. 5.0×10 <sup>5</sup>	MΩ		0	
		'	試験後	100MΩ MIN	5	150	MIN. 2.0×10 <sup>4</sup> MΩ						
		В	初期	IOOINIZZ INIIN	5	150	MIN. 5.0×10 <sup>5</sup> MΩ						
		Ь	試験後		J	130		М	IN. 1.0×10 <sup>4</sup>	MΩ		0	
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10	異常なし				0		
		×-	初期	60mΩ MAX.	_	455	27.045	36.92	18.61	4.252	39.801	0	
	接触抵抗	*T	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	-0.302	5.40	-5.74	3.200	9.298	0	
	$(m\Omega)$	×-	初期	60mΩ MAX.		21.796	32.65	11.54	6.514	41.338	0		
		*B	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	-0.381	5.14	-5.95	3.030	8.709	0	
Jグループ		Т	初期	沿面放電、	5	150			異常なし	,		0	
<b>京阳京阳北</b> 累	耐電圧		試験後	空中放電、	J	130	異常なし						
高温高湿放置		В	初期	絶縁破壊等の	5	150			異常なし	,		0	
			試験後	異常無きこと	J	130			異常なし			0	
		Т	初期		5	150		М	IN. 5.0×10 <sup>5</sup>	MΩ		0	
	絶縁抵抗		試験後	100MΩ MIN		100		М	IN. 5.0×10 <sup>4</sup>	MΩ		0	
	$(M\Omega)$	В	初期	IOOINIZ INIIN	5	150		М	IN. 5.0×10 <sup>5</sup>	MΩ		0	
			試験後			100		М	IN. 3.0×10 <sup>4</sup>	MΩ		0	
_	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10			異常なし	,		0	

表 2-5 試験結果

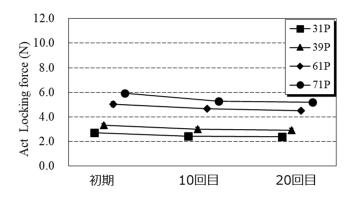
₹₩	:Bils	₽dos	<b>☆</b>		Set	大小口 <i>,</i>			データ			判定
試験項目	測人	它内容	<u>-</u>	規格	Set	П	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s	刊止
		_	初期	60mΩ MAX.			26.680	35.13	17.79	4.495	40.165	0
	接触抵抗	T	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.474	6.16	-5.22	3.136	9.882	0
K グループ	$(m\Omega)$		初期	60mΩ MAX.			21.711	31.96	11.68	6.381	40.854	0
低温放置		В	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.412	5.82	-5.37	3.152	9.868	0
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	5	5			異常なし	,		0
		Т	初期	60mΩ MAX.	5	155	27.350	36.62	17.93	4.844	41.882	0
L グループ	接触抵抗 (mΩ)	<u>'</u>	試験後	ΔR=40mΩ MAX.		100	0.059	7.87	-5.71	3.271	9.872	0
ピタルーク ガス(H₂S)			初期	60mΩ MAX.			21.497	32.50	11.32	6.368	40.601	0
		В	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.100	7.16	-6.50	3.149	9.547	0
	外観試験後			機能を損なう 異常無き事	10	10			異常なし	,		0
	接触抵抗	*т	初期	60mΩ MAX.	_	155	27.181	36.02	17.85	4.768	41.485	0
NA #311 →			試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$ MAX.		155	0.037	7.75	-7.80	3.333	10.036	0
Μ グループ	$(m\Omega)$		初期	60mΩ MAX.			21.575	32.42	11.43	6.358	40.649	0
ガス(SO <sub>2</sub> )		*В	試験後	ΔR=40mΩ MAX.			0.041	7.52	-6.60	3.177	9.572	0
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10			異常なし	,		0
		Т	初期	60mΩ MAX.	_	155	27.050	35.49	17.69	4.678	41.084	0
N ATU →f	接触抵抗		試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.060	7.74	-7.12	3.301	9.963	0
N グループ 塩水噴霧	(mΩ)		初期	60mΩ MAX.			21.563	32.72	12.19	6.340	40.583	0
		В	試験後	$\Delta$ R=40m $\Omega$	5	155	0.198	7.84	-6.97	2.954	9.060	0
	外観		試験後	機能を損なう 異常無き事	10	10			異常なし	,		0

## 表 2-6 試験結果

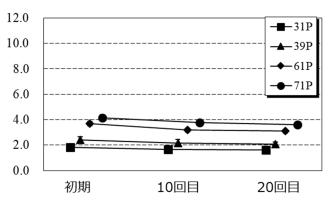
試験項目	測定内容	<del></del>	規格	Set	n	データ							
11次以口	WINTER 18	איזעבוי זובוי		Sei	- 11	AVE.(X)	MAX.	MIN.	S	X±3s			
P グループ	ゼロクロス時間 (sec.)	端子	3sec. MAX	5	5			MAX. 0.1se	c.		0		
半田付け性	外観	95%以上 濡れること	5	5		95%	以上の濡れ	n有り		0			
Q グループ	IJフロ−2		機能を損なう	5	5			異常なし			0		
半田耐熱性	手半田		異常無き事	3				共市体し					
R グループ 温度上昇	0.3A/Cont	ΔT=30K MAX.	5	5		MAX.ΔT=	:16.4K のた	め問題なし		0			



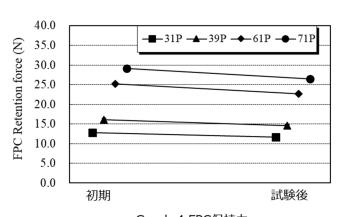
Graph.1 接触抵抗の変化 Aグループ:耐久性



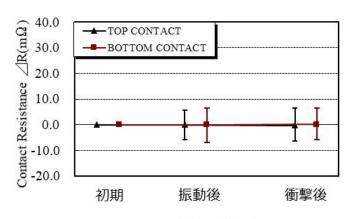
Graph.2 Act ロック力の変化 Aグループ:耐久性



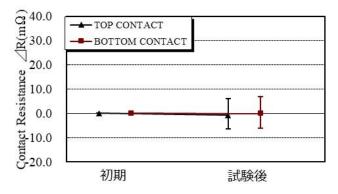
Graph.3 Act 解除力の変化 Aグループ:耐久性



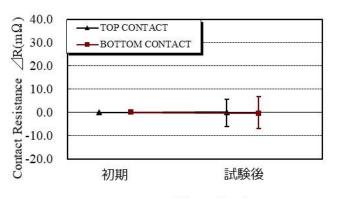
Graph.4 FPC保持力 Bグループ: FPC保持力



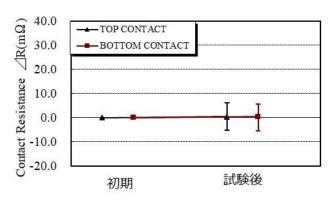
Graph.5 接触抵抗の変化 Dグループ:振動・衝撃



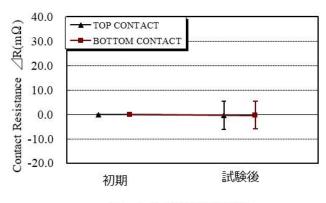
Graph.6 接触抵抗の変化 Eグループ:微加振



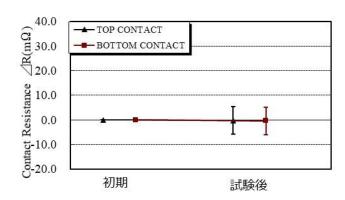
Graph.7 接触抵抗の変化 Fグループ:熱衝撃



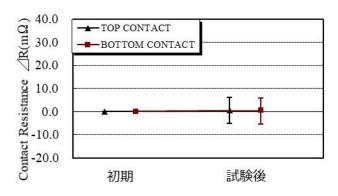
Graph.8 接触抵抗の変化 Gグループ:高温放置



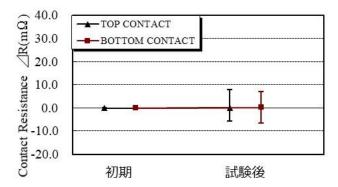
Graph.9 接触抵抗の変化 Hグループ:高温高湿通電



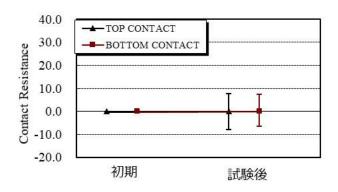
Graph.10 接触抵抗の変化 Jグループ:高温高湿放置



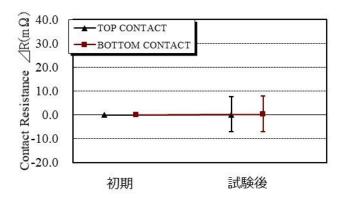
Graph.11 接触抵抗の変化 Kグループ: 低温放置



Graph.12 接触抵抗の変化 Lグループ: ガス(H<sub>2</sub>S)



Graph.13 接触抵抗の変化 Mグループ: ガス(SO₂)



Graph.14 接触抵抗の変化 Nグループ:塩水噴霧